Обобщенный метод сильной связи для расчета электронной структуры ВТСП купратов в широком диапазоне концентраций с учетом сильных электронный корреляций

С.Г. Овчинников, В.А. Гавричков, М.М. Коршунов Институт Физики им .Л.В. Киренского СО РАН, 660036 Красноярск, Россия

В докладе представлен обзор результатов исследования электронной структуры ВТСП купратов с учетом сильных корреляций и ее эволюции с допированием от антиферромагнитного диэлектрика до парамагнитного металла, а также результирующий низкоэнергетический эффективный гамильтониан для магнитного механизма спаривания.

Понимание трансформации электронной структуры купратов с допированием считается ключевым моментом для адекватного решения проблемы ВТСП. Первопринципные методы, основанные на методе функционала плотности, достигли значительных успехов в области оптимально и сильно допированных купратов [1]. В то же время для слабодопированных и диэлектрических недопированных купратов традиционный подход не применим из-за сильных электронных корреляций (СЭК). В настоящем докладе делается обзор работ по исследованию электронной структуры купратов с учетом СЭК в рамках обобщенного метода сильной связи (ОМСС). Хотя сам термин ОМСС мы начали употреблять сравнительно недавно [2], ячеечная форма теории возмущений, на которой основан ОМСС, использовалась нами много ранее для периодической модели Андерсона [3], s-d обменной модели [4] и многозонной *p-d* модели [5]. В рамках ОМСС точная диагонализация многоэлектронного гамильтониана внутри элементарной ячейки сочетается с теорией возмущений для перескоков и взаимодействий между ячейками. Естественным математическим аппаратом ОМСС являются Х-операторы Хаббарда, построенные на точных многоэлектронных молекулярных орбиталях ячейки, детальное описание ОМСС дано в книге [6].

Уже в низшем порядке теории возмущений по межкластерным перескокам (приближение «Хаббард-1») зонная структура квазичастиц в ОМСС обладает таким специфическими чертами, как дробный спектральный вес и дисперсия, зависящие от концентрации носителей, типа магнитного порядка и температуры. В результате для недопированных купратов получается состояние диэлектрика с переносом заряда как в антиферромагнитной (АФМ), так и парамагнитной (ПМ) фазах. Выход за рамки приближения Хаббард-1 позволяет учесть влияние ближнего магнитного порядка через двухцентровые спиновые корреляционные функции [7], что особенно важно для слабодопированных купратов. Результаты расчетов в ОМСС зависят от набора микроскопических параметров, таких как интегралы перескока медь-кислород t_{pd} , кислородкислород t_{pp} , энергия переноса заряда $\Delta = \varepsilon_p - \varepsilon_d$, параметров Хаббарда U_d и U_p для меди и кислорода, которые были найдены (рис.1) для недопированных $Sr_2CuO_2Cl_2$ (T-структура) и Nd_2CuO_4 (T-структура) из сопоставления с данными ARPES [2, 8], а также получены из первопринципных методов проектированием LDA зонной структуры на базис Ванье многозонной p-d модели [9].

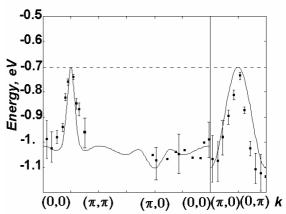


Рис. 1 Вычисленные дисперсионные зависимости для x=0 и направлений зоны Бриллюэна представленных в ARPES- экспериментах (точки, $Sr_2CuO_2Cl_2$). Пунктиром обозначен бездисперсный виртуальный уровень с нулевой спектральной плотностью.

Хотя с допированием меняются параметры решетки, и вследствие этого параметры модели, эти изменения малы по сравнению с концентрационной зависимостью зонной структуры квазичастиц. В дальнейшем мы фиксируем параметры, найденные в недопированном случае, и единственным меняющимся с допированием параметром служит концентрация носителей. Для дырочных купратов на потолке валентной зоны появляется внутрищелевое состояние спинполяронной природы, число состояний в котором определяется концентрацией допирования х, при малых х уровень Ферми пиннингуется этими состояниями вплоть до оптимального допирования $x_{\text{опт}}$ [10]. При $x > x_{\text{опт}}$ уровень Ферми погружается в валентную зону и восстанавливается типичная одноэлектронная картина сильно легированного полупроводника р-типа. Хотя само значение $x_{\text{опт}}$ в расчете [10] не согласуется с экспериментальным значением 0,16, однако расчет в оптимальных концентрациях $x/x_{\text{онт}}$ дает количественное

согласие с поверхностью Ферми $La_{2-x}Sr_xCuO_4$ из ARPES данных.

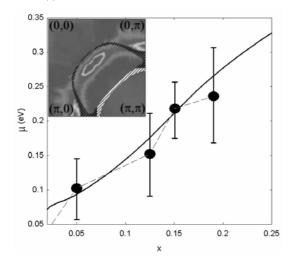


Рис. 2. Сплошная линия — зависимость химпотенциала μ от допирования x в t-J*-модели с учетом спиновых корреляторов, штриховая линия соединяет экспериментальные точки. На вставке - экспериментальная и рассчитанная ферми-поверхности для $Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO_4$.

Для электронного допирования купратов с T-структурой дно зоны проводимости в точке (π ,0) опускается ниже внутрищелевого состояния, препятствуя пиннингу химпотенциала. В результате зависимость μ (x) немонотонна (рис.2). Псевдощель между основной зоной и внутрищелевыми состояниями при малых x (в области АФМ фазы) имеют

магнитную природу. Как для p-типа, так и для n-типа купратов в области слабого допирования получены участки с $\partial \mu / \partial x < 0$, свидетельствующие о фазовом расслоении [8].

Для исследования сверхпроводящей фазы в рамках ОМСС построен низкоэнергетический эффективный гамильтониан [11], который оказался ассиметричен для дырочного и электронного допирования. В случае купратов n-типа $H_{3\varphi\varphi}=H_{t-J^*}$, имеем *t-J* модель с трехцентровыми коррелированными перескоками. Для р-типа эффективной моделью явилась более сложная синглет-триплетная t-J модель. Из-за большой протяженности функций Ванье параметры перескока в эффективных моделях медленно спадают и учитываются нами вплоть до 5 координационных сфер. Для закона дисперсии квазичастиц важны три особенности эффективного гамильтониана: наличие трехцентровых коррелированных перескоков, большое число координационных сфер для перескоков и ближний магнитный порядок (рис.3). Расчет зависимостей $\mu(x)$, поверхности Ферми и $T_c(x)$ (рис.4) с магнитным механизмом спаривания в t-J* модели находится в очень хорошем согласии с экспериментальными данными для купратов *n*-типа [12]. Для *p*-типа согласия нет, по-видимому, необходимо добавить электронфононное взаимодействие.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы ОФН «Сильные электронные корреляции» и гранта РФФИ 03-02-16124.

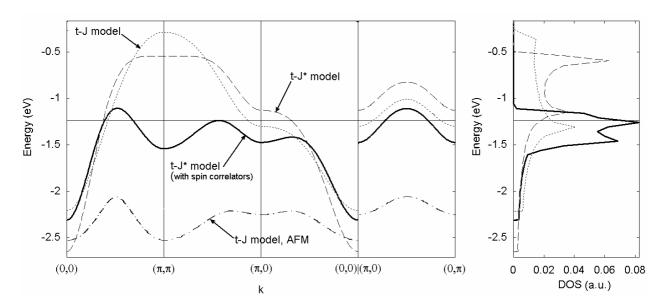


Рис. 3. Дисперсия по основным направлениям зоны Бриллюэна и плотность состояний в парамагнитной фазе в t-J (пунктирная линия) и t-J* (штриховая линия)-моделях Хаббард-1, t-J*-модели с учетом спиновых корреляторов (жирная сплошная линия). Сплошная горизонтальная линия — химпотенциал, самосогласованно вычисленный для последней модели. Также приведен спектр t-J-модели в $A\Phi M$ фазе (штрихпунктирная линия).

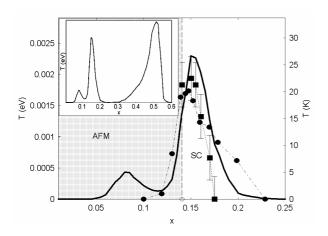


Рис. 4. Фазовая диаграмма купратов n-типа: теоретически рассчитанная зависимость $T_c(x)$ (сплошная жирная линия), экспериментальные зависимости $T_N(x)$ для NCCO (штриховая линия , слева от нее — АФМ фаза, справа — парамагнитная фаза), $T_c(x)$ для NCCO (пунктирная линия с черными квадратами) и для PCCO (штрихпунктирная линия с черными кружками). На вставке — теоретически рассчитанная зависимость $T_c(x)$ для более широкого диапазона концентраций.

- 1. Е. Г. Максимов, УФН 170, 1033 (2000).
- 2. В. А. Гавричков, С. Г. Овчинников, А. А. Борисов, Е. Г. Горячев, ЖЭТФ 118, 422 (2000).
- 3. S. G. Ovchinnikov, I. S. Sandalov, Solid State Commun. 47, 367 (1983).
- 4. M. Sh. Erukhimov, S. G. Ovchinnikov, Phys. Stat. Sol. b 123, 105 (1984).
- 5. S. G. Ovchinnikov, I. S. Sandalov, Physica C 161, 607 (1989).
- 6. В. В. Вальков, С. Г. Овчинников, Квазичастицы в сильнокоррелированных системах, Изд-во СО РАН, Новосибирск, 2001.
- 7. N. M. Plakida, V. S. Oudovenko, Phys. Rev. B 59, 11949 (1999).
- 8. В. А. Гавричков, С. Г. Овчинников, ЖЭТФ 125, 630 (2004).
- 9. М.М.Коршунов, В.А.Гавричков, С.Г.Овчинников, З.В.Пчелкина, И.А.Некрасов, М.А.Коротин, В.И.Анисимов, ЖЭТФ 125, в.8, (2004)
- 10. А. А. Борисов, В. А. Гавричков, С. Г. Овчинников, ЖЭТФ 124, 862 (2003).
- 11. М. М. Коршунов, С. Г. Овчинников, ФТТ 43, 399 (2001).
- 12. М. М. Коршунов, С. Г. Овчинников, А. В. Шерман, Письма ЖЭТФ 80, 45 (2004).